DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE



Modélisation à l'échelle atomique de défauts ponctuels

<u>Céline Varvenne</u> et Emmanuel Clouet

Service de Recherche de Métallurgie Physique DEN/DMN/SRMP, CEA Saclay 91 191 Gif-sur-Yvette, FRANCE

GDR ModMat 21 février 2013

www.cea.fr

21/02/2013

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE



Importance des défauts ponctuels (lacunes, auto-interstitiels, solutés, clusters ...)



Modélisation par méthodes ab initio :

- Précises, transférables (≠ potentiels empiriques ...)
- Limitation : quelques 100aines d'atomes
- Défaut introduit dans une boite de simulation
 - Conditions aux limites périodiques

→ Nature et portée de l'interaction entre images du défaut ?



Introduction



Défauts chargés :

- Interaction de nature **Coulombienne** à longue portée ($\propto N^{-1/3}$)
- Approches correctives :
 - → Corrections *électrostatiques* (Madelung, Markov-Payne, ...)

Défauts linéaires (dislocations)

- Interaction de nature élastique à longue portée
- Simulation de dislocation isolée avec conditions aux limites spécifiques²
- Simulation de dipôles de dislocation avec conditions aux limites périodiques + approche corrective

Défauts ponctuels neutres :

- Interaction de nature **élastique** à longue portée ($\propto N^{-1}$)
- Augmentation de la taille de boîte :
 - Convergence des résultats hors d'atteinte pour certains défauts (SIAs, clusters ...)
- Utilisation de la théorie élastique pour mettre au point une approche corrective

Auto-interstitiel Zr - HCP Energie de formation (eV)



¹ M. Leslie and N.J. Gillan, *JPC 18* (1985) ; G. Markov and M.C. Payne, *PRB 51* (1995) ^{Number of atoms} ² C. Woodward and S.I. Rao, *PRL 88* (2002) ; ³ W. Cai *et al.*, *PRL 84* (2000) ; Clouet *et al.*, *PRL 102* (2009)



I. Méthode corrective pour les défauts ponctuels neutres

Modélisation des défauts ponctuels en théorie élastique Validation : formation d'auto-interstitiels dans Zr Calculs menés à contrainte nulle / volume constant

II. Vers une rationalisation d'un paysage énergétique complexe

Sites préférentiels d'insertion Migration des défauts

Conclusions et perspectives

Modélisaton élastique des défauts ponctuels :

Chaque défaut est représenté par une distribution de forces **F**ⁿ agissant en **a**ⁿ :

- $\sum_{n} F^{n} = 0$
- $\sum_{n} F^{n} x a^{n} = 0$

Champ de déplacement¹ créé en **r** par un défaut ponctuel situé en **0** :

$$u_{i}(\mathbf{r}) = \sum_{n} G_{ij}(\mathbf{r}-\mathbf{a}^{n})F_{j}^{n} \sim -G_{ij,k}(\mathbf{r})P_{jk}$$

avec $P_{jk} = \sum_{n} F_{j}^{n}a_{k}^{n}$ (dipôle élastique) Fonction de Green élastique (anisotrope)

Energie d'interaction avec un champ extérieur : $E^{inter} = - P_{k} \epsilon_{k}(0)$

- Interaction d'un défaut avec ses images périodiques
- Effet d'une contrainte / déformation

Modélisation élastique des défauts ponctuels :

Mesure du dipôle élastique¹ :

 A partir des contraintes résiduelles s'exerçant sur la boîte de simulation ($\epsilon_{ii}=0$) :

 $P_{ii} = -V\sigma_{ii}$

 $\boldsymbol{\lambda}_{_{iikl}}$: Constantes élastiques du matériau massif







Modélisation élastique des défauts ponctuels :

Mesure du dipôle élastique¹ :

Résumé de l'approche :

Code ab initio

 A partir des contraintes résiduelles s'exerçant sur la boîte de simulation (ε_{ii}=0) :

> λ_{ijkl} : Constantes élastiques du matériau massif

$$\sigma_{ij}$$
: extraites des résultats PWSCF





Propriétés de défauts

isolés

 $E_{\epsilon=0}^{ab initio} = E_{\infty}^{PD} + E_{inter}^{p}$

Formation de l'auto-interstitiel Zr HCP : calculs à volume constant





Calculs ab initio :

- Code PWSCF
- DFT, fonctionnelle GGA
- Base d'ondes planes
- Pseudo-potentiel ultra-doux

Formation de l'auto-interstitiel Zr HCP : calculs à volume constant





Correction élastique :

- Convergence accélérée pour tous les types de défauts
- Petites tailles de boite : effets de polarisabilité ($P_{ii} = P_{ii}^{0} + P_{iikl}^{1} \varepsilon_{kl}$)
- Calculs convergés à 97 atomes (< 0,07eV)

Correction des calculs menés à contrainte nulle :

Ajout de la contribution due à la **déformation homogène de la boîte de simulation** : V_{c}

$$E_{\epsilon} = \frac{V}{2} C_{ijkl} \epsilon_{ij} \epsilon_{kl} - P_{ij} \epsilon_{ij}$$

Mesure du dipôle élastique :

• A partir de la déformation homogène ($\sigma_{ii}=0$) :

 $P = V\lambda \epsilon$

Lien entre grandeur calculées à $\varepsilon = 0$ et $\sigma = 0$:



Terme lié à la relaxation homogène De la boîte de simulation





Formation de l'auto-interstitiel Zr HCP : comparaison $\varepsilon = 0 / \sigma = 0$





Correction élastique :

- Résultats corrigés qui coïncident dans les deux cas, et qui convergent toujours plus rapidement qu'à contrainte nulle
- Il n'est pas nécessaire de faire les calculs à contrainte nulle : volume constant, et on corrige



Stabilité de l'auto-interstitiel dans Zr HCP :



- **Convergence améliorée** avec la correction élastique
- Inversion O/BS récupérée dès 97 atomes
- Configurations les plus stables : BO, BC', BS et O
- Convergence suffisante à 97 atomes

Cea

Migration de l'auto-interstitiel : BO – BC'



- Méthode NEB
- Données ab initio : fort effet de taille de boîte sur la position du col et sur l'énergie de migration (T* = 935K , 163K et 36 K pour 37, 97 et 201 atomes)
- Correction élastique : barrière corrigée à 97 atomes très proche de la barrière PWSCF à 201 atomes : migration athermique de BC' vers BO
- Calcul de l'ensemble des autres barrières : 97 atomes + correction





II. Défauts ponctuels

Migration de l'auto-interstitiel : BS – BO – O



- Migration basale plus favorable que la migration selon l'axe <c> : résultat non visible sans correction élastique à 97 atomes
- Importance sur l'anisotropie de diffusion, nécessité de données atomistiques quantitatives
- Autres chemins à prendre en compte pour faire une étude complète



Ab initio / Elastic modeling for Point Defects

Modèle élastique

- Amélioration de la convergence des résultats ab initio
- Post-traitement aisé des résultats atomistiques
- Autorise l'étude de défauts de plus grande taille
- Autorise l'étude de réseaux complexes de diffusion avec des temps de calcul raisonnables
- Évolutions cinétiques associées



Amélioration du modèle pour les petites tailles de boîte : polarisabilité

Effet de contrainte sur les propriétés des défauts :

- Énergies de formation, migration, mise en solution ...
- $E(\boldsymbol{\sigma}) = E(\boldsymbol{\sigma}=\boldsymbol{0}) P_{ij}S_{ijkl} \sigma_{kl}$

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTR

